(12)	International Applic with the Paten	ation Published t Cooperation T	
(19)	World Organization for Intellectual Property International Office	WIPO OMPI	[Bar code]
(43)	Internat. Publication Date		(10) Internat. Publication
Numb	er Feb. 3, 2005 (02.03.2005)	PCT	WO 2005/010590 A1
(51) Friede	Internat. Patent Classification <sup>7</sup>		GMBH [DE/DE]; Am
(21)	G02B 21/00 International File No.: PCT/EP2004/051606	(72) (75)	Mannheim, 68165 (DE) Inventors; and Inventor/Applicant (for US only):
			KNEBEL, Werner [DE/DE],
(22)	strasse Internat. Application Date: July 26, 2004 (07.26.2004)	(74)	17/1, 76709 Kronau (DE), Agent: REICHERT, Werner E.;
Leica (25)	Application Language: rate Patents +	German	Microsystems AG,
(26)	Publication Language: Wetzlar (DE)	German	Trademarks Department, Ernst-Leitz Strasse 17-37,
00070	Working (DL)	(81)	<b>Designated states</b> (unless otherwise
(30) <i>na-</i> AM,	Priority Data: 10334145.5 July 26, 2003 (07.26.200 DE	3)	indicated, for every available type of tional protective righ): AE, AG, AL, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW,
FI, GB	Z, DK, with the exception of the US): B, GD, LEICA MICROSYSTEMS Hei		BZ, CA, CH, CN, CO, CR, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, GE, GH, GM, HR, HU, ID,
IL, IN,	IS, JP,		(Continued on next page)

(54) Title: SCANNING MICROSCOPE

#### WO 2005/010590 A1

### [Bar code]

KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

priority

US

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated states (unless otherwise indicated, for every available type

be

of regional protective right)
ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ,

#### code and of

NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### Explanations as per Rule 4.17:

Concerning the right of Applicant to apply for and be granted a patent (Rule 4.17, item ii) for the following designated states: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, C0, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL ,SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

- Concerning the right of Applicant to claim

of an earlier application (Rule 4.17, item iii) for the following designated state: US

 Inventor's declaration (Rule 4.17, item iv) for only

#### Published:

- with International Search Report
- before deadline for claim changes; to

republished if changes are made. For an explanation of the two-letter

the other abbreviations see explanations ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PEP2004/051606

A.	CLA	SSIFIC	ATION	OF	SUBJECT	MATTER
TΡ	C	7	GO2F	121	SUBJECT	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7-602B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Flelevant to daim No.
х	WO 02/14811 A (DRABENSTEDT ALEXANDER; MG MICROSCOPE GMBH (DE)) 21 February 2002 (2002-02-21) page 9; figure 3 page 2 - page 8; figure 1	1-3,6,9, 16
X A A	DE 100 04 191 A (AXON INSTR INC) 7 December 2000 (2000-12-07) column 9, line 53 - line 66; figures 1,8 column 9, line 47 - line 52; figure 7 column 10, line 36 - line 51; figure 10	1,3,5,6, 12-14 7,9,10 11
x	DE 198 59 314 A (ZEISS CARL JENA GMBH) 29 June 2000 (2000-06-29) column 1, line 3 - line 51; figure 1 column 2, line 10 - line 19; figure 3	1,3,4,6, 16

Special categories of cited documents:  'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  'E' earlier document but published on or after the international	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention
filing date  'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	<ul> <li>'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the</li> </ul>
'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	document is combined with one or more other such docu- ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search  18 November 2004	Date of mailing of the international search report 25/11/2004
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Jacobs, A

Patent family members are listed in annex.

Further documents are listed in the continuation of box C.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PT/EP2004/051606

E/EP2004/051606						
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
X	US 2002/097485 A1 (A0SHIMA MIKIO) 25 July 2002 (2002-07-25)	1,3-6,8, 9,11,13, 15,16				
	paragraph '0079! – paragraph '0090!; figure 4 figure 1 ————					
X	DE 202 06 153 U (LEICA MICROSYSTEMS) 27 June 2002 (2002-06-27) page 5, line 28 - page 6, line 28; figure 1	1,3-6, 11,13,16				
x	WO 03/012516 A (BIRK HOLGER; LEICA MICROSYSTEMS (DE)) 13 February 2003 (2003-02-13) page 7, line 30 - page 9, line 25; figure 1	1,16				
x	US 2003/133189 A1 (ENGELHARDT JOHANN ET AL) 17 July 2003 (2003-07-17) paragraph '0047!; figure 4 abstract	1,2,16				
X,P	WO 03/090613 A (HARRIS MARTIN; OPTISCAN PTY LTD (AU)) 6 November 2003 (2003-11-06) pages 11,12,16; figure 40	1,3,16				
x	EP 0 495 930 A (UNIV MINNESOTA) 29 July 1992 (1992-07-29) cited in the application figure 2 -& WO 92/02839 A (UNIV MINNESOTA) 20 February 1992 (1992-02-20)	1,16				

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No	
F/EP2004/05160	Ó

						2004/051606
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 0214811	Α	21-02-2002	WO AU	0214811 7276900		21-02-2002 25-02-2002
DE 10004191	A	07-12-2000	US	6628385		30-09-2003
			DE US	10004191 2004042007		07-12-2000
				2004042007		04-03-2004 
DE 19859314	Α	29-06-2000	DE	19859314		29-06-2000
			DE	19936573		08-02-2001
			WO EP	0037985 1141763		29-06-2000 10-10-2001
			JP	2002533747		08-10-2002
US 2002097485	A1	25-07-2002	JP	2002214533	A	31-07-2002
DE 20206153	U	27-06-2002	DE	20206153	U1	27-06-2002
			US	2003197119	A1	23-10-2003
WO 03012516	Α	13-02-2003	DE	10137155	A1	27-02-2003
			WO	03012516	A1	13-02-2003
			EP	1421427		26-05-2004
			US 	2004174585		09-09-2004 
US 2003133189	A1	17-07-2003	WO	9942884		26-08-1999
			DE	19906757		02-12-1999
			EP JP	1055144 2002504708		29-11-2000 12-02-2002
			us	6510001		21-01-2003
WO 03090613	Α	06-11-2003	WO	03090613	A1	06-11-2003
EP 0495930	Α	29-07-1992	US	5127730	Α	07-07-1992
		•	AT	179527		15-05-1999
			CA DE	2067188 69131176		11-02-1992 02-06-1999
			DE	69131176		30-12-1999
			DE	495930		25-02-1993
			DK	495930	T3	08-11-1999
			EP	0495930		29-07-1992
			ES JP	2133283 2824462		16-09-1999 11-11-1998
			JP	5501458		18-03-1993
			WO	9202839		20-02-1992
WO 9202839	A	20-02-1992	US	5127730	Α	07-07-1992
			AT	179527	T	15-05-1999
			CA	2067188		11-02-1992
			DE DE	69131176 69131176		02-06-1999 30-12-1999
			DE	495930		25-02-1993
			DK	495930		08-11-1999
			EP	0495930	A1	29-07-1992
			ES	2133283		16-09-1999
			JP JP	2824462 5501458		11-11-1998 18-03-1993
			<b>U</b> I	2201420		10.02 1333

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen F/EP2004/051606

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G02B21/00 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 **G02B** Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowell diese unter die recherchierten Gebiete tallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X WO 02/14811 A (DRABENSTEDT ALEXANDER : MG 1-3,6,9, MICROSCOPE GMBH (DE)) 16 21. Februar 2002 (2002-02-21) Seite 9; Abbildung 3 Seite 2 - Seite 8; Abbildung 1 DE 100 04 191 A (AXON INSTR INC) X 1,3,5,6, 7. Dezember 2000 (2000-12-07) 12-14 Spalte 9, Zeile 53 - Zeile 66; Abbildungen Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 52; Abbildung 7 7,9,10 Spalte 10, Zeile 36 - Zeile 51; Abbildung X DE 198 59 314 A (ZEISS CARL JENA GMBH) 1,3,4,6, 29. Juni 2000 (2000-06-29) Spalte 1, Zeile 3 - Zeile 51; Abbildung 1 Spalte 2, Zeile 10 - Zeile 19; Abbildung 3 -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie X "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmekledalum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeklung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden \*L¹ Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beliegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffertlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kalegorie in Veröffentlichungen dieser Kalegorie in Veröffentlichung für einen Fachmann nahellegend ist (trhûtepeus \*O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Aussieltung oder andere Maßnahmen bezieht \*P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist \*A\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts 18. November 2004 25/11/2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteler Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

Jacobs, A

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktonzolothen
EP2004/051606

		EP2004/051606
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Telle Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/097485 A1 (AOSHIMA MIKIO) 25. Juli 2002 (2002-07-25)	1,3-6,8, 9,11,13, 15,16
	Absatz '0079! - Absatz '0090!; Abbildung 4 Abbildung 1	
X	DE 202 06 153 U (LEICA MICROSYSTEMS) 27. Juni 2002 (2002-06-27) Seite 5, Zeile 28 - Seite 6, Zeile 28; Abbildung 1	1,3-6, 11,13,16
X	WO 03/012516 A (BIRK HOLGER; LEICA MICROSYSTEMS (DE)) 13. Februar 2003 (2003-02-13) Seite 7, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 25; Abbildung 1	1,16
X	US 2003/133189 A1 (ENGELHARDT JOHANN ET AL) 17. Juli 2003 (2003-07-17) Absatz '0047!; Abbildung 4 Zusammenfassung	1,2,16
Х,Р	WO 03/090613 A (HARRIS MARTIN; OPTISCAN PTY LTD (AU)) 6. November 2003 (2003-11-06) Seiten 11,12,16; Abbildung 4D	1,3,16
X	EP 0 495 930 A (UNIV MINNESOTA) 29. Juli 1992 (1992-07-29) in der Anmeldung erwähnt Abbildung 2 -& WO 92/02839 A (UNIV MINNESOTA) 20. Februar 1992 (1992-02-20)	1,16

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ı	Internationales Aktenzeichen
۱	EP2004/051606

						2004/051606
Im Recherchenber geführtes Patentdo		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 0214811	A	21-02-2002	WO AU	0214811 7276900		21-02-2002 25-02-2002
DE 1000419	L A	07-12-2000	US	6628385	B1	30-09-2003
		J. 25 2500	DE	10004191		07-12-2000
			US	2004042007		04-03-2004
DE 1985931	4 A	29-06-2000	DE	19859314		29-06-2000
			DE	19936573		08-02-2001
			MO	0037985		29-06-2000
			EP	1141763		10-10-2001
			JP 	2002533747		08-10-2002
US 2002097	185 A1	25-07-2002	JP	2002214533	Α	31-07-2002
DE 2020615	3 U	27-06-2002	DE	20206153		27-06-2002
<b></b>			US	2003197119	A1	23-10-2003
WO 0301251	5 A	13-02-2003	DE	10137155		27-02-2003
			WO	03012516		13-02-2003
			EP	1421427		26-05-2004
			US	2004174585	<del></del>	09-09-2004
US 2003133	189 A1	17-07-2003	WO	9942884		26-08-1999
			DE	19906757		02-12-1999
			EP	1055144		29-11-2000
			JP US	2002504708 6510001		12-02-2002 21-01-2003
WO 0309061	3 A	06-11-2003	WO	03090613	A1	06-11-2003
EP 0495930	Α	29-07-1992	US	5127730	A	07-07-1992
			AT	179527		15-05-1999
			CA	2067188		11-02-1992
			DE	69131176		02-06-1999
			DE DE	69131176 495930	T2	30-12-1999 25-02-1993
			DK	495930		08-11-1999
			EP	0495930		29-07-1992
			ES.	2133283		16-09-1999
			JP	2824462		11-11-1998
			JP	5501458		18-03-1993
			WO	9202839	A1	20-02-1992
WO 9202839	A	20-02-1992	US	5127730		07-07-1992
			AT	179527		15-05-1999
			CA DE	2067188		11-02-1992
			DE	69131176 69131176		02-06-1999 30-12-1999
			DE	495930		25-02-1993
			DK	495930		08-11-1999
			EP	0495930		29-07-1992
			ES	2133283		16-09-1999
			JP	2824462	82	11-11-1998
			JР	5501458	T	18-03-1993
			WO	9202839		20-02-1992